실험 3.

테브냉의 정리

1. 목 적

- (1) 단일 전압원의 DC회로의 동가 저항 (R_{TH}) 과 동가 전압 (V_{TH}) 을 구하는 방법을 익힌다.
- (2) 직·병렬 희로의 분석시 RTH와 VTH의 값을 실험적으로 확인한다.

2. 이 론

Ⅱ 테브냉의 정리

테브냉의 정리 (Thevenin's theorem)는 복잡한 선형 회로를 분석하는 데 있어서 매우 유용한 수학적 방법이다. 이 정리는 희로의 임의의 지점에서 전류나 전압을 구할 수 있도록 한다. 또한 이 정리를 이용하여 복잡한 희로를 단순한 등가 희로로 축소 할 수 있다.

② 테브냉의 정리와 적용

테브냉의 정리는 선형 2단자망이 부하 저항에 흐르는 전류를 발생시키는 하나의 내부 저항 R_{TH} 와 직렬로 연결된 하나의 테브냉 전압원 V_{TH} 로 구성된 등가회로로 대체될 수 있음을 서술한 것이다. 그러므로 그림 3.1(a)의 회로에 대한 테브냉 등가 회로는 그림 3.1(d)와 같다. 만약, R_{TH} 와 V_{TH} 의 값을 계산할 수 있다면 저항 R_L 의 전류 I_L 을 구하는 방법은 단순히 음의 법칙을 적용하면 될 것이다

[VTH와 RTH를 구하는 규칙]

- ① 전압 V_{TH} 는 부하 저항이 제거된 상태(upen 회로 전압)에서 본래의 회로망 내에 있는 부하 단자에서 본 전압이다. 즉, 그림 3. I(a)에서 A, B단자 사이에 전압계를 연결하면 전압을 측정할 수 있다.
- ② 회로 내의 전압원을 단락시키고 내부 저항으로 대체한 후 회로망을 해석하면 저항 R_{TM} 는 개방부하 (open load)의 단자에서 본 저항이다.

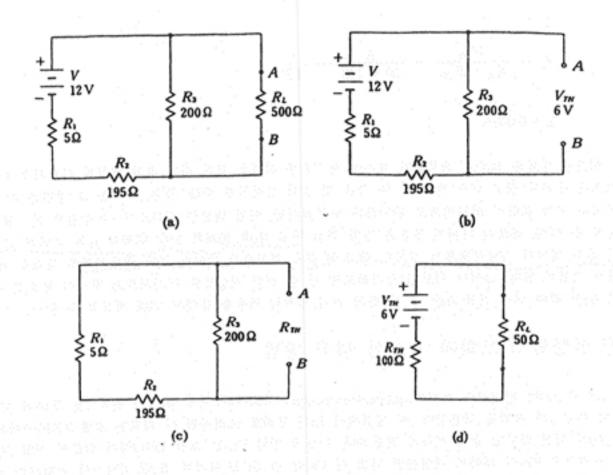


그림 3.1 테브넷의 것리를 이용한 작 · 병원 회로의 해석

③ 테브냉 등가회로를 구하는 순서

그림 3. 1(a)의 테브냉 등가 회로를 구하는 순서는 다음과 같다.

- ① 그림 3.1(a)에서 부하 저항 R_L 이 제거되고 Open Circuit화 한다. 그림 3.1(b)의 A단과 B단 사이의 전압을 제산하면 R_3 사이의 전압 강하는 전압원 V의 1/2이 된다. 왜냐하면 R_3 의 전압 V는 전압원 V의 내부 저항 R_1 과 R_2 그리고 R_3 로 구성되는 직렬 회로에서의 전체 저항의 1/2이 되기 때문이다. 그리고 테브냉 등가 전압 V_{TH} = 6V이다.
- ② 그림 3.1(c)에서 전압원 V는 단락되고 Short Circuit화 내부 저항만이 희로상에 남게 된다. A단과 B단 사이의 병렬 희로의 등가 저항은 다음과 같이 계산된다.

$$R_{TH} = \frac{(R_1 + R_2) \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{(5 + 195) \times 200}{(5 + 195 + 200)} = \frac{40,000}{400} = 100$$

③ 그림 3.1(d)에서 테브냉 등가 전압과 저항은 부하 저항 R_L 과 직렬로 연결되므로 간단한 직련 회로를 구성한다. 부하 전류 I_L 은 음의 법칙을 사용해서 구할 수 있다.

$$I_L = \frac{V_{TH}}{R_L + R_{TH}} = \frac{6}{50 + 100} = \frac{6}{150}$$

 $I_L = 0.040A$

테브냉 방법은 회로를 해석하기 위하여 불필요한 작업을 하게 되고 용의 법칙과 키르히호프의 법칙은 문제를 쉽고 더욱 빨리 풀 수 있을 것 같아 보이기도 한다. 물론, 예제는 그 방법을 더욱 분명히 하기 위하여 의도적으로 간단하게 만들었지만, 이런 단순한 희로로도 그 방법의 진가를 증명할 수 있다. 희로의 나머지 부분은 변화 없이 두고 R_L 의 10개의 값에 대하여 I_L 을 구해야 한다면 음의 법칙과 키르히호프의 법칙은 각 I_L 의 값을 계산하기 위하여 10번 적용시켜야 하므로 매우힘든 작업이 된다. 그러나 테브냉 등가희로는 단 한 번의 계산으로 등가희로를 구하여 놓으면 어떤 R_L 의 값에 대한 전류 I_L 은 단 한 번의 음의 법칙의 적용을 통해서 빨리 계산할 수 있다.

4 언밸런스 브리지 회로의 해석 방법

그림 3.2(a)는 언밸런스 브리지(unbalenced bridge) 회로이다. 저항 R_5 에서 전류 I를 구하기 위하여 테브냉의 정리를 적용한다. 이 실험에서 R_5 를 부하로 고려하면 이 회로는 그림 3.2(b)에서처럼 R_5 에 대한 테브냉 등가 전류로 변환한다. 테브냉 전압 V_{TW} 는 그림 3.2(c)에서 최로의 저항 R_5 를 제거하고 V_{BC} 에 대하여 계산하면 되고 이 V_{BC} 는 점 B, D 사이와 점 D, C사이의 전압차가 된다. 전압 V_{BD} 와 V_{CD} 는 저항 비를 사용함으로써 직접 구할 수 있다.

$$V_{BD} = \frac{R_4}{(R_1 + R_4)} \times V = \frac{160}{200} \times 60 = 48V$$

$$V_{CD} = \frac{R_3}{(R_2 + R_3)} \times V = \frac{120}{180} \times 60 = 40V$$

$$V_{BD} - V_{CD} = V_{BC} = 48 - 40 = 8V = T_{TH}$$

테브냉 저항 R_{TH} 는 전압원을 단락시키고 전압원의 내부 저항으로 대체시킴으로써 구해진다. 이경우 V는 이상적인 전압원이고 내부 저항은 0이다. 이처럼 A단과 D단 사이는 효과적으로 단락된다. B단과 C단 사이의 저항(테브냉 등가 저항)은 그림 3.2(c)의 회로가 A단과 D단사이가 단락 상태로 다시 그리면 쉽게 표시할수 있다.

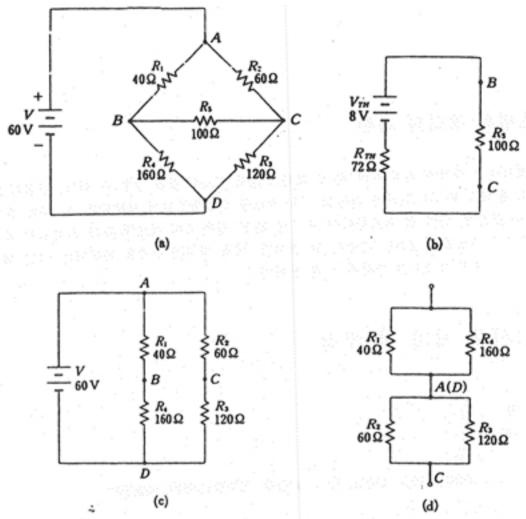


그림 3.2 테브냉의 정리를 이용한 언밸런스 브리지 회로의 해석

그림 3.2(d)는 B단과 C단 사이를 분명히 보여 주므로 R_B C를 찾기가 훨씬 쉽다. R_4 와 병렬 연결된 저항 R_1 부분의 저항은

$$\frac{40 \times 160}{40 + 160} = \frac{6400}{200} = 32.0$$

R3와 병렬 연결된 저항 R2 부분의 저항은

$$\frac{60 \times 120}{60 + 120} = \frac{7200}{180} = 40.0$$

따라서

$$R_{BC} = 32 + 40 = 72 \Omega = R_{TH}$$

테브냉 등가 저항 회로(그림 3.2(b))에 이런 값을 대입하고 /에 대해 풀면

$$I = -\frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_5} = \frac{8}{172} = 0.0465A$$

[5] 테브냉의 정리의 검증

특정 희로망에서 측정에 의해 부하 R_L 에 대한 V_{TH} 와 R_{TH} 의 값을 구할 수 있다. 실험적으로 정전압 전원의 출력을 V_{TH} 와 R_L 과의 직렬로 저항 R_{TH} 를 연결함으로써 세팅한다. 이 등가 희로에서 I_E 측정할수 있으며, 만일 원 희로망에서 측정된 R_L 의 전류 I_L 이 테브냉 등가 희로에서 측정된 전류 I와 같다면 테브냉의 정리는 검증이 될 것이다. 더욱 완전한 검증을 위해서는 이런 과정을 임의의 희로에 대하여 몇번이고 반복해야 할 것이다.

3. 사용 계기 및 부품

직류 전원 강치 :-1-디지털 멀티미터 :-1-

SPST 스위치 : -1-

저항 : 330오, 390오, 470오, 1k오, 1.2k오, 3.3k요(1/2W), 5k요(2W)

4. 실험 방법

[실험 1 : 음미터의 사용]

(1) 옴미터(ohmmeter)를 사용하여 제공된 7개의 저항기의 각 저항을 측정하고 그 값을 표 3.1에 기록하라

[실험 $2:R_L$ 이 330 Ω 일 때 I_L , V_{TH} , R_{TH} 의 측정 $(R_L=330\Omega)$]

- (2) 전원을 끄고 S₁과 S₂를 개방시킨다. 그림 3.3의 회로에서 R_L=330Q을 연결하고 전원을 켠 다음 스위치 S₁을 닫는다. 그리고 15V로 V_{PS}를 조정한다. S₂를 닫고 부하 저항 R_L의 전류 I_L을 측정하고 이 값을 표 3.2의 330Q 란에 기록하라. S₂를 개방하고 S₂을 닫는다..
- ((3) S₁을 닫고, S₂는 개방한 상태에서 그림 3.3의 B단과 C단 사이의 전압을 측정한다. 이 전압이 V_{TH} 이다. 측정된 값을 표 3.2의 V_{TH} 상의 330요란에 기록하라. S₁을 개방하고 전원을 끈다.
- (4) A단과 D단 사이를 연결함으로써 회로의 전원을 제거하고 그 점 간에 선을 연결하여 A단과 D단 사이를 단락시키고, S₂를 여전히 개방시킨 채 점 B단과 C의 저항을 측정하기 위하여 B 단과 C단에 옴미터를 연결하여 측정된 Rrw값을 표 3.2에서 330요란에 값을 기록하라.

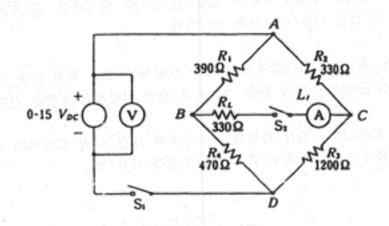


그림 3.3 실험 2의 희로

[실험 3 : 전원 장치의 전압과 테브냉 전압을 같게 했을 때 $(V_{PS} = V_{TH})$]

- (5) $V_{PS} = V_{TH}$ 가 되도록 전원을 조정한다. 포텐쇼미터에 음미터를 연결하고 포텐쇼미터의 저항이 R_{TH} 가 되도록 저항을 조절하라.
- (6) 그림 3.3의 회로에서 330Ω의 부하 저항, S₂ 그리고 milliammeter를 분리하고 그림 3.4와 같이 연결한다. S₂를 개방학 전원을 켜고 Vps = Vry가 되는지 확인하라
- (7) S2를 단락시키고, IL을 측정하여 표 3.2의 측정된 테브냉 등가 회로에 값을 기록하라. S2를 개 방하고 전원을 끄고, VPS, R1, R2, R3, R4의 측정치를 사용하여 그림 3.3의 회로에 대한 VTH 의 값을 계산하여 표 3.2의 330오란에 값을 기록하라
- (8) R₁, R₂, R₃, R₄에 대한 측정치를 사용하여 그림 3.3의 R_{TH}를 계산하라. 계산된 값을 R_{TH}하의 표 3.2의 330Ω 란에 값을 기록하라
- (9) 표 3.2에 기록된 (7)과 (8)의 V_{TH}의 R_{TH}의 값을 사용하여 I_L을 계산하고, 전류 I_L하의 표 3.2의 330Ω란에 값을 기록하라.

[실험 4 : 저항 RL을 1kQ, 3.3kQ으로 각각 했을 때]

- (10) 그림 3.3의 회로에서 1000요저항을 R_L로 대체한다. V_{PS}를 15V로 조정하고 전원을 켠 다음 S₁ 과 S₂를 닫는다. 표 3.2에 I_L밑의 1000요난에 값을 기록하라, S₂를 개방하라.
- (11) 1000오의 부하 저항 RL을 제거하고 3300오의 부하 저항을 연결하라. 필요하면 V_{PS}를 15V로 조정하라. S₂를 닫아라. IL을 측정하고 측정치 IL밀의 3300오난에 그 값을 기록하라. S₁, S₂를 개방하고 전원을 꺼라.
- (12) 330Ω저항 대신에 1000Ω의 부하 저항을 사용하여 그림 3.4와 같이 테브냉 등가 회로를 연결하라. V_{TH}와 R_{TH}는 표 3.2에서 330Ω난에 기록된 측정치이다.

- (13) 전원을 켜라. V_{PS}를 V_{TH}에 맞추고 S₂를 닫고 I_L을 측정하라. 표 3.3에서 측정치 V_L 밀의 1000 Q 난에 그 값을 기록하라. S₃를 개방하라.
- (14) 1000 Q 저항은 제거하고 3300 Q 부하 저항을 연결하라. S₂를 닫고 I₂을 측정하라. 테브냉 둥가 회로 표 3.2의 3300 Q 난에 그 값을 기록하라. S₂를 개방하고 천원을 끈다.
- (15) R_I, R₂, R₃, R₄와 R_L에 대한 측정치를 사용하여 그림 3.3의 회로에서 R_L = 3300♀과 R_L = 1000♀에 대하여 I_L을 계산하고 표 3.2에 그 값을 기록하라.

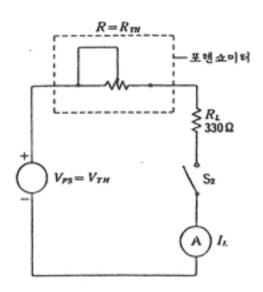


그림 3.4 실험 4의 테브냉 등가희로

5. 예비 보고서

(1)	그림	3.1(a)의	희로에서	V = 24V,	$R_I=30\Omega$,	R_2 =270 Ω ,	R₃=500Ω	그리고	RL=560요일	떄	(내부	저
			다음을 구									

- ① V_{TH} = _____V
- ② R_{TH} = ______Q
- 3 I_L = _____A
- (2) 그림 3.2(a)의 희로에서 V=12V, R₁=200Ω, R₂=500Ω, R₂=300Ω, R₄=600Ω, 그리고 R₅=100♀일 때 (정격 전압) 다음을 구하라.
 - ① V_{TH} = _____V
 - ② R_{TH} = _____Q
 - ③ Is = _____A (Rs의 전류)

실험 3. 테브닝의 정리

		AAR I		계출일	
	학과	학년	학 번	조	성 명
-					

- 예비 보고서 -

(1)

(2)

실험 3. 테브냉의 정리

			실험일	실험일		
			제출일	** 41		
, 학 구:	: 학	d	 	-45		성명

- 실험 결과 -

표 3.1 측정된 저항값

저 항	-평균치(요)	축정치(요)
R_{I}	390	
R ₂	3309	
R ₃	1200	
R_t	470	
R_L	330	
R_L	1000	
R_L	3309	

표 3.2 테브냉의 정리를 검증하기 위한 측정

	VTI	(V)	$R_{TH}(\Omega)$		$I_L(mA)$			
				4.1.1		,		
$R_L(\Omega)$	측정치	계산치	축정치	계산치	원 희로	테브냉 등가희로	계산치	
330								
1000						33		
3300	•	1						